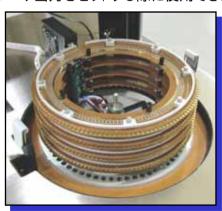
# S&A

## W-2800B SMD ディスクパレット 水晶発振器温度テストシステム

- 自動化されたソフトウェアベースの水晶発振器 VCXO と TCXO 温度テストシステムです。
- 50以上の異なるテストを測定可能です。
- 発振器スタートアップ時間特性の 正確な時間間隔を解析します。
- パラメータとカーブフィット特性は、 品質管理 (QC)の制限定義を容易に 確認できます。
- 異なる周波数の水晶発振器を 一回の温度テストで測定可能です。
- 全てのデータは、Microsoft Access™ データベースで公開されます。
- データは、カスタムデータ解析のためにMicrosoftに出力可能です。
- 水晶発振器のパーツ番号は、測定パラメータ、 品質管理 (QC)の制限、温度テストのポイントと データ出力をセットする際に使用できます。





- チャンバーは、最高512個のパーツを 取り付け可能にするために4つのディスク を装備できます。
- 2.0x2.5, 2.5x3.2, 3.2x5, 3.5x6, 5x7, 5x7.5, 9x14, DIP (フルおよびハーフサイズ) を含む標準 サイズのSMDが利用可能です。
- LVDS, PECL, ECL, CMOS, と TTL デバイス を測定できます。
- 電気回路の読み込みは、プラグインモジュール を通して容易に変更が可能です。

#### 仕様

水晶発振器周波数帯:

10 KHz から1 GHz

オシロスコープアナログ帯域幅:

600 MHz (5 nsecにおける立上がり時間1%のエラー)

水晶発振器 X10プローブ帯域幅:

1 KHz から850 MHz (最大インピーダンス2.5 K)

水晶発振器 X50プローブ帯域幅:

1 KHz から500 MHz (最大インピーダンス12.5 K)

温度の安定性:

 $\pm 0.1$ 

温度範囲:

-55 から125 (MRまたはLCO<sub>2</sub>)

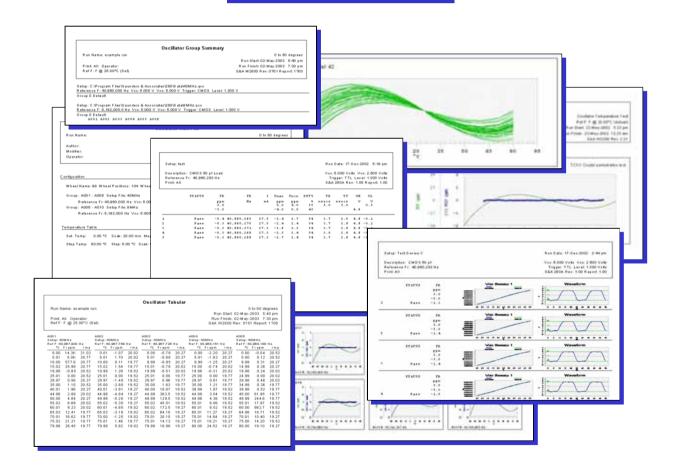
-65 から125 (LN<sub>2</sub>)

#### システム構成

- S&A プロープテストヘッド
- S&A 4220 温度テストチャンバー (LCO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub> またはメカニカル冷却 オプション)
- オシロスコープ
- 20A 供給電源
- プリンター (オプション)

- コンピュータ・・・
   Pentium III以上, PCIスロット空き×2
   (うち1 スロットはフルサイズ)
- S&A MFC-100 カード
   (フルサイズのPCIスロット)
- GPIB カード
- Windows ® ベースのシステムソフトウェア

#### サンプルレポート



### サンダースジャパン株式会社

〒105-0013東京都港区浜松町2-1-15芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774 E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web http://www.saunders-assoc.com